

СОДЕРЖАНИЕ

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

С. Ю. Золотаревский, С. А. Кононогов, В. Г. Лысенко, Н. А. Табачникова, Г. Г. Левин. Методология характеристики рельефа 3D-поверхности по ее профильным и топографическим параметрам в нанометровом диапазоне	4
С. А. Кононогов, С. Ю. Золотаревский, Ф. В. Булыгин, В. Н. Крутиков, В. Л. Лясковский. Ареальные методы анализа топографии и текстуры поверхности в микро- и нанометровом диапазонах	13
В. Н. Крутиков, С. Ю. Золотаревский, В. Г. Лысенко, В. Л. Лясковский. Топологические параметры текстуры функциональных поверхностей	25
С. Ю. Золотаревский, Д. А. Новиков, А. С. Гусев, В. Л. Лясковский. Фрактальные методы характеристики топографии и текстуры поверхности	33
С. Ю. Золотаревский, В. Г. Лысенко, Н. А. Табачникова, Ф. В. Булыгин, А. С. Гусев, В. Л. Лясковский. Специфика измерительных задач при анализе рельефа поверхностей в нанометровом диапазоне линейно-угловых размеров	41